

Półmagnetyczne, niskowymiarowe struktury na bazie GaN

Jan Suffczyński, Joanna Papierska, Maciej Ściesiek, Tomasz Kazimierczuk

University of Warsaw, Warsaw, Poland

Łukasz Dusanowski, Wrocław University of Technology, Poland



Andrea Navarro-Quezada, Bogdan Faina, Tian Li, Alberta Bonanni

University of J. Kepler, Linz, Austria

Henryk Teisseyre, Institute of Physics PAS, Warsaw, Poland

A.Kahouli 1,2, N. Kriouche 1, J. Brault 1, B. Damilano 1, P. Vennéguès 1, M. Leroux 1,

A. Courville 1, P. de Mierry 1, O. Tottereau 1, J. Massies 1

1. CNRS Valbonne, 2. Université de Nice Sophia Antipolis, Nice









Plan prezentacji

- Motywacja
- Studnie kwantowe i warstwy na bazie GaN pomiary z podświetleniem
- Kropki kwantowe GaN/AlGaN i GaNc/GaNw (?)
- Podsumowanie

Motywacja

 Kontrola koncentracji nośników w półmagnetycznych studniach kwantowych na bazie GaN poprzez podświetlenie Cel : sprzężenie ferromagnetyczne jonów w studni

VOLUME 79, NUMBER 3

PHYSICAL REVIEW LETTERS

21 July 1997

Observation of a Ferromagnetic Transition Induced by Two-Dimensional Hole Gas in Modulation-Doped CdMnTe Quantum Wells

A. Haury,¹ A. Wasiela,¹ A. Arnoult,¹ J. Cibert,¹ S. Tatarenko,¹ T. Dietl,^{1,2} and Y. Merle d'Aubigné¹ ¹Laboratoire de Spectrométrie Physique, Université Joseph Fourier Grenoble 1 - CNRS (UMR 55 88), Boite Postale 87, F-38402 Saint Martin d'Hères Cedex, France ²Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, al. Lotników 32/46, PL-02668 Warszawa, Poland (Received 18 April 1997)

 Kropki kwantowe GaN z manganem dla spintroniki przy okazji: kropki GaNc/GaNw (?)

Pomiary z podświetleniem

Układ doświadczalny



Rozmiar plamki <0.5 mm

Próbki



- MOVPE, podłoże: szafir, bufor: 1000 nm GaN

	Warstwy (Ga,Fe)N							
(Ga, Fe)N layer	Sample	TMGa (sccm)	Cp2Fe (sccm)	GaN:Fe thicknes	layer s (nm)	Fe _{para} (10 ¹⁹ cm ⁻³)	Fe _{ferro} (10 ¹⁹ cm ⁻³)	T _{gr}
GaN buffer	687	5	300	760)	7.6	4.2	
	689	5	100	900)	6.2	0.6	
	691	5	300	560	560 6.4		6.8	
Al ₂ O ₂								
AlGaN barrier		Studnie	kwant	cowe: C	GaN i je	ndnorod		
GaN based QW	Sampla	Structure			-	unoroc	dny (Ga,	Fe)N
	Sample	c S	Structure	т	hickness (n	GaN (nn	Mag cap con (10 ²¹	Fe)N n. ion centr. ^o cm ⁻³)
AlGaN barrier	1216	AlGal	Structure N/GaN/AlG	T aN	hickness (n 30/40/30	GaN (nn) (nn	אש (Ga, Mag cap con (10 ²¹	Fe)N n. ion centr. ^o cm ⁻³) 0
AlGaN barrier GaN buffer	1216 1218	AlGal AlGaN/	Structure N/GaN/AlG (Ga,Fe)N/A	aN IGaN	hickness (n 30/40/30 30/40/30	GaN (nn) 100	iny (Ga, Mag cap con (10 ²¹ 0 0 1	Fe)N n. ion centr. ^D cm ⁻³) 0 8
AlGaN barrier GaN buffer	1216 1218	AlGal AlGaN/	Structure N/GaN/AlG (Ga,Fe)N/A	T aN .lGaN	hickness (n 30/40/30 30/40/30	GaN (nn) 10	Iny (Ga, Cap Mag cond (10 ²¹) 0 1	Fe)N n. ion centr. ^o cm ⁻³) 0 8

Struktura energetyczna próbek ze studniami



Struktura ze studnią

Warstwa





Struktura ze studnią







Struktura ze studnią





Warstwa

Struktura ze studnią

Warstwa



 efekt podświetlenia silniejszy w przypadku struktury ze studnią kwantową niż w przypadku warstwy



podświetlanie w T = 2K zmniejsza, a w T = 173K zwiększa intensywność przejść ekscytonowych



• Natężenie efektu podświetlenia większe w T = 2 K niż w T = 173 K

Wpływ podświetlania na widmo luminescencji s1216



Struktura energetyczna pasma walencyjnego



D. Sztenkiel, IF PAN

Domieszki w GaN



Meyer et al., PRB'2000

Mechanizm wpływu podświetlania w energii pod przerwą na widmo odbicia:

- Fotoaktywacja nośników ze stanów domieszkowych
- → Zmiana koncentracji nośników w studni (i na międzypowierzchniach GaN/AlGaN)
- "W niskiej temperaturze (część) procesów fotojonizacyjnych zablokowana?
- Wyganianie" nośników ze studni i zlokalizowanych na miedzypowierzchniach GaN/ AlGaN

Podsumowanie

 Wydajna regulacja koncentracji nośników w strukturach z GaN/AlGaN poprzez podświetlanie w energii poniżej przerwy GaN

Plany

- Nowe próbki, domieszkowane w barierze + podświetlenie:
 - Studnie GaN/AlGaN i (Ga,Fe)N/AlGaN na buforze AlGaN
 - Węższe studnie (2-5 nm)



Semipolarne kropki kwantowe GaN/AlGaN i GaNc/GaNw (?)

Introduction



Effects of piezoelectric field reduce confined exciton oscilator strength \rightarrow Growth on non-polar directions appealing

Samples





Próbki na kierunku 11-22 i jako referencja 0001 3 planes of nanostructures spaced by 30 nm AlGaN + a surface plane of nanostructures

Al content = 0.5



Photoluminescence spectra



Photoluminescence spectra of GaN template on sapphire



• An evidence for narrow, discrete emission lines!

An origin of the ~3.25-3.45 eV emisson band?

Donor-acceptor assisted e-h recombination

$$E_{photon} = E_g - E_A - E_D + \sim a/r^2$$

- Defects, stacking faults, dislocations...
- Cubic GaN inclusions in wurtzite GaN

An origin of the ~3.25-3.45 eV emisson band?

• Donor-acceptor assisted e-h recombination

$$E_{photon} = E_g - E_A - E_D + \sim a/r^2$$

- Defects, stacking faults, dislocations...
- Cubic GaN inclusions in wurtzite GaN

Cubic GaN vs wurtzite GaN

Structure	Zinc blende	Wurtzite
Lattice constant at 300 K	0.450 nm	a ₀ = 0.3189 nm c ₀ = 0.5185 nm
Energy Gap at ~0 K	3.30 eV Ramirez-Flores et al.,1994, Ploog et al., 1995	3.50 eV Dingle et al., 1971 Monemar 1974

• Energy of emission (~3.25-3.45 eV) agrees resonably with an expectation for cubic GaN inclusions in wurtzite GaN

Polarization of the emission

• Emission of the band not polarized in the case of GaN template on sapphire



- Strongly **polarized** emission of the band in the case of **AlGaN covered GaN template**
- ightarrow Indication for strain induced anisotropy, thus for finite dimensions of the emitter

Emission vs Power



N1546 (1122, 9 ML)

The lack of the spectral shift towards higher energies when power increased:

 \rightarrow a hint against donoracceptor recombiantion

 \rightarrow negligibly small electric field in the structure: spontaneous polarization compensated by piezo polarization in a cubic material

Photoluminescence vs temperature



N1546 (1122, 9 MLs)

GaN/AlGaN QDs: Deep confining potential

GaNc/GaNw QDs: Shallow potential

An evidence for a wetting layer?

Photoluminescence vs temperature



Shift towards
lower energies and
line broadeninig
with increasing
temperature

Spectral wandering



• The emitter is sensitive to a fluctuating electric field in its vicinity

Summary

- Transitions from 3.25 3.45 emission band exhibits several futures typical for semiconductor QD emission:
 - Linear polarization of emission due to the strain induced anisotropy
 - Spectral shift towards lower energies and broadeninig with increasing temperature
 - Spectral wandering (?)
 - No spectral shift towads higher energies when excitation power increased

Indications for cubic GaN in wurtzite GaN inclusions (formed out from a cubic GaN wetting layer?)

- Energy of the emission
- Negligible electric field within the inclusion (PL vs power)

MCD struktur ze studniami GaN i (Ga,Fe)N



• Szerokie studnie \rightarrow

Słaby wpływ związania kwantowego na energię poziomów w studni

• Niezerowe natężenie MCD w rejonie spektralnym ekscytonów A, B i C

Natężenie MCD w funkcji pola B - ekscytony



- Dwa wkłady do sygnału MCD w obszarze ekscytonowym:
- dominujący od bufora GaN
- od studni GaN

Obserwacja oddziaływania s,p-d w studni (Ga,Fe)N



Obserwacja sygnału paramagnetycznego od studni (Ga,Fe)N jakościowo zgodna z oczekiwaniem







PL vs power – individual line

N1546 GaN/AlGaN (1122) 9 MLs



• An evidence for a saturation of the individual QD line



Phys. Lett. 74, 2361 (1999);